PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-272960

(43)Date of publication of application: 03.10.2000

(51)Int.Cl.

CO4B 35/18 H01B 3/12 H01P 7/10 H03H 7/075

(21)Application number: 2000-011412

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

20.01.2000

(72)Inventor: ITO HIROYUKI

YAMASHITA HIRONAO

(30)Priority

Priority number: 11011286

Priority date: 20.01.1999

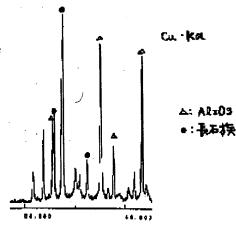
Priority country: JP

(54) DIELECTRIC CERAMIC COMPOSITION FOR MICROWAVE USE, ITS PRODUCTION AND ELECTRONIC PART FOR MICROWAVE USE PRODUCED BY USING THE DIELECTRIC CERAMIC COMPOSITION FOR **MICROWAVE USE**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dielectric ceramic composition for microwave use having high Q-value and small τf and enabling the baking at a temperature as low as 1000° C or below.

SOLUTION: The objective composition is composed mainly of oxides of Al, Si and Sr, contains Al, Si and Sr in amounts of 10-60 wt.% in terms of Al2O3, 25-60 wt.% in terms of SiO2 and 7.5-50 wt.% in terms of SrO based on 100 wt.% of the sum of Al, Si, and Sr in terms of Al2O3 SiO2 and SrO and further contains 0.1-10 wt.% Bi in terms of Bi2O3 as an accessory ingredient.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-272960 (P2000-272960A)

(43)公開日 平成12年10月3日(2000.10.3)

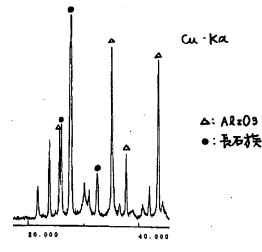
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			7 -	-7]}*(参考)
C 0 4 B	35/18		C 0 4 B	35/18		Z	
H01B	3/12	3 2 6	H01B	3/12		326	
		3 3 6				336	
		3 3 7				337	
// H01P	7/10		H01P	7/10			
		審査請求	未請求 請求	R項の数13	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	 	特顯2000-11412(P2000-11412)	(71) 出顧	人 00000	5083		
				日立会	2属株式	会社	
(22)出顧日		平成12年1月20日(2000.1.20)		東京都港区芝浦一丁目2番1号			1号
			(72)発明:	者 伊藤	博之		
(31)優先権主	張番号	特願平11-11286		鳥取媽	鳥取市	南栄町70番地:	2号日立金属株
(32)優先日		平成11年1月20日(1999.1.20)		式会社	L鳥取工	場内	
(33)優先権主	張国	日本 (JP)	(72)発明	者 山下	弘直		
				鳥取場	鳥取市	南栄町70番地	2号日立金属株
				式会社	Ł鳥取工	場内	

(54) 【発明の名称】 マイクロ波用誘電体磁器組成物およびその製造方法ならびにマイクロ波用誘電体磁器組成物を用いたマイクロ波用電子部品

(57)【要約】

【課題】 Q値が高く、 τ fが小さく、しかも1000 C以下の低温で焼成することができるマイクロ波用誘電 体磁器組成物を提供する。

【解決手段】 主成分がA1, Si, Sr の酸化物で構成され、A1, Si, Sr をそれぞれA12 O3、 Si O2、 Sr Oに換算し合計100質量%としたとき、A12 O3 換算で $10\sim60$ 質量%、Si O2 換算で $25\sim60$ 質量%、Sr O換算で $7.5\sim50$ 質量%のA1, Si, Sr を含有し、前記合計100質量%に対し副成分として、Bi2 O3 換算で $0.1\sim10$ 質量%のBi を含有していることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器組成物。



5 6 [.]

. 22

【特許請求の範囲】

【請求項1】 主成分がAl,Si,Srの酸化物で構 成され、Al, Si, SrをそれぞれAl₂O₃、Si O₂ 、SrOに換算し合計 100質量%としたとき、A l2O3 換算で10~60質量%、SiO2 換算で25 ~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%のA 1, Si, Srを含有し、前記合計100質量%に対し 副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~10質量%の Biを含有していることを特徴とするマイクロ波用誘電 体磁器組成物。

1

【請求項2】 主成分がAI,Si,Srの酸化物で構 成され、Al, Si, SrをそれぞれAl2O3、Si O₂ 、SrOに換算し合計100質量%としたとき、A l 2 O 3 換算で1 0~6 0 質量%、S i O 2 換算で2 5 ~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%のA l, Si, Srを含有し、前記合計100質量%に対し 副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~10質量%の Biを含有し、更にNa2 O換算で0. 1~5質量%の Na、K2 O換算で0. 1~5質量%のK、CoO換算 で 0. $1 \sim 5$ 質量%のCo うち少なくとも1 種以上を含 有していることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器組 成物。

【請求項3】 主成分がAl,Si,Srの酸化物で構 成され、Al, Si, SrをそれぞれAl₂O₃、Si O₂ 、SrOに換算し合計100質量%としたとき、A l 2 O 3 換算で10~60質量%、SiO 2 換算で25 ~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%のA 1, Si, Srを含有し、前記合計100質量%に対し 副成分として、Bi2O3換算で0.1~10質量%の Biを含有し、更にCuO換算で0.01~5質量%の 30 Cu、MnO₂ 換算で0. 01~5質量%のMn、0. 01~5質量%のAgのうち少なくとも1種以上を含有 していることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器組成 物。

【請求項4】 主成分がAl,Si,Srの酸化物で構 成され、Al,Si,SrをそれぞれAl2Oa、Si O₂ 、SrOに換算し合計 100質量%としたとき、A l₂O₃ 換算で10~60質量%、SiO₂ 換算で25 ~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%のA 1, Si, Srを含有し、前記合計100質量%に対し 40 副成分として、Bi2O3換算で0.1~10質量%の Biを含有し、更にNa2 O換算で0.1~5質量%の Na、K₂ O換算で0.1~5質量%のK、CoO換算 で0.1~5質量%のCoのうち少なくとも1種以上を 含有し、かつCuO換算で0. 01~5質量%のCu、 MnO₂ 換算で0.01~5質量%のMn、0.01~ 5質量%のAgのうち少なくとも1種以上を含有してい ることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器組成物。

【請求項5】 主成分がAl,Si,Sr,Tiの酸化 物で構成され、Al, Si, Sr, TiをそれぞれAl 50 組成物。

2 O3 、SiO2 、SrO、TiO2 に換算し合計10 ○質量%としたとき、Al₂O₃換算で10~60質量 %、S i O₂ 換算で 2 5~ 6 0 質量%、S r O 換算で 7. 5~50質量%、TiO2換算で20質量%以下の Al, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量 %に対し副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~10 質量%のBiを含有していることを特徴とするマイクロ 波用誘電体磁器組成物。

2

【請求項6】 主成分がAI、Si、Sr、Tiの酸化 10 物で構成され、Al, Si, Sr, TiをそれぞれAl 2 O3 、SiO2 、SrO、TiO2 に換算し合計10 ○質量%としたとき、A 12 O3 換算で10~60質量 %、S i O 2 換算で 2 5~6 0 質量%、S r O 換算で 7. 5~50質量%、TiO2換算で20質量%以下の Al, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量 %に対し副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~10 質量%のBiを含有し、更にNa2O換算で0.1~5 質量%のNa、K₂ O換算で0.1~5質量%のK、C o O換算で0. 1~5質量%のCoのうち少なくとも1 種以上を含有していることを特徴とするマイクロ波用誘 電体磁器組成物。

【請求項7】 主成分がAl, Si, Sr, Tiの酸化 物で構成され、AI、Si、Sr、TiをそれぞれAI 2 O3 、SiO2 、SrO、TiO2 に換算し合計10 0 質量%としたとき、A 1 2 O 3 換算で1 0~6 0 質量 %、SiO₂ 換算で25~60質量%、SrO換算で 7. 5~50質量%、TiO2換算で20質量%以下の Al, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量 %に対し副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~10 質量%のBiを含有し、更にCuO換算で0.01~5 質量%のCu、MnO2 換算で0. 01~5質量%のM n、0.01~5質量%のAgのうち少なくとも1種以 上を含有していることを特徴とするマイクロ波用誘電体 磁器組成物。

【請求項8】 主成分がAl,Si,Sr,Tiの酸化 物で構成され、Al,Si,Sr,TiをそれぞれAl 2 O3 、SiO2 、SrO、TiO2 に換算し合計10 0 質量%としたとき、A 1 2 O 3 換算で10~60質量 %、SiO₂ 換算で25~60質量%、SrO換算で 7. 5~50質量%、TiO2換算で20質量%以下の Al, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量 %に対し副成分として、B i 2 O 3 換算で 0. 1~10 質量%のBiを含有し、更にNa2 O換算で0.1~5 質量%のNa、K2 O換算で0. 1~5質量%のK、C o O換算で0.1~5質量%のCoのうち少なくとも1 種以上を含有し、かつCuO換算で0.01~5質量% のCu、MnO2 換算で0. 01~5質量%のMn、 0. 01~5質量%のAgのうち少なくとも1種以上を 含有していることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器

【請求項9】 Al, Si, Sr又はAl, Si, Sr, Tiの酸化物を主成分とし、副成分としてBiを必須とするマイクロ波用誘電体磁器組成物であって、組織にAl2O3結晶相と少なくともAl, Si, Sr又はAl, Si, Sr, Tiを含む化合物結晶相を備え、fQ値が5THz以上であることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器組成物。

【請求項10】 請求項1乃至9のいずれかに記載のマイクロ波用誘電体磁器組成物の製造方法であって、Al2 O3 以外の元素をガラス化する第1の熱処理工程と、当該第1の熱処理工程のしかる後に、組織にAl2 O3の他に少なくともAl,Si,Sr又はAl,Si,Sr,Tiを含む化合物結晶相を形成するような、かつfQ値が5THz以上となるような第2の熱処理工程を有することを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器組成物の製造方法。

【請求項11】 前記第2の熱処理工程を第1の熱処理工程の熱処理温度超、1000℃以下の熱処理温度で行うことを特徴とする請求項10に記載のマイクロ波用誘電体磁器組成物の製造方法。

【請求項12】 請求項1乃至9のいずれかに記載のマイクロ波用誘電体磁器組成物を用いることを特徴とするマイクロ波用電子部品。

【請求項13】 前記マイクロ波用誘電体磁器組成物からなる誘電体層に電極を形成し、当該誘電体層を複数積層してなることを特徴とする請求項12に記載のマイクロ波用電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波領域で 30 使用される誘電体磁器組成物に関し、特に、Qが高く、温度特性が安定しており、さらに銀や銅といった内部電極材料との同時焼成が可能な低温焼結性を有する誘電体磁器組成物およびその製造方法ならびにそれを用いたマイクロ波用電子部品に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、自動車電話、携帯電話、衛星放送など、マイクロ波領域の電磁波を利用する通信技術の進展に伴い、機器の小型化が要求されている。このためには、機器を構成する個々の部品が小型化される必要があ 40 る。

【0003】誘電体磁器組成物は、これらのマイクロ波機器において、誘電体共振器、フィルタ、積層インダクター、または積層コンデンサ、および、これらを複合化した高周波積層基板用の材料として用いられている。誘電体共振器の大きさは同じ共振モードを利用する場合、誘電体材料の持つ誘電率の平方根に逆比例する。このため、小型の誘電体共振器を作製するには、高い誘電率を有する誘電体材料が必要となる。また、他にマイクロ波用の誘電体材料として求められる特性としては、マイク

口波領域での誘電損失 t a n δ (=1/Q) が小さいこと、すなわちQ値が大きいこと、共振周波数の温度係数 τ f ができるだけ零に近いことなどが要求される。

【0004】さらに、マイクロ波領域で使用される誘電体共振器、フィルタ、積層インダクター、又は積層コンデンサの内部電極等は、マイクロ波帯における抵抗損失の低い材料で構成される必要があり、従って、銀や銅・金といった導電率の高い金属材料を用いて構成する必要がある。また、これらマイクロ波用の電子部品においては、小型化を図るために、セラミックスと内部電極といれる積層性体を同時焼成して得られる積層型電子部品とすることが試みられている。このため、銀(融点961℃)や銅(融点1083℃)、金(融点1063℃)のような融点の低い電極材料を用いて、誘電体材料と同時焼成する場合、誘電体材料として1000℃以下の温度、好ましくは900℃以下の温度で焼結する材料であることが必要である。

【0005】従来のマイクロ波帯で利用されてきた誘電体材料の一例として、特開平8-325055号公報には、A1、Si、Pb、Na、K、Ca、Srの酸化物から構成される磁器組成物で組成比は、重量%で、A1203 40~60%、SiO2 25~40%、PbO 5~15%、Na2O 0.1~3%、K2O1~3%、CaO 1~6%、SrO 1~6%から成る低温焼成磁器組成物が開示されている。これによれば、900℃程度での低温焼成が可能である。

【0006】また、従来のマイクロ波帯で利用されてきた誘電体材料の他の一例として、特公平6-74166号公報には、 SiO_2 $25\sim80重量%、BaO,SrOのうち1種または2種が<math>15\sim70重量%$ および B_2O_3 $1.5\sim5重量%$ からなる主成分に、 Cr_2O_3 , CuO,NiO,Co_2O_3 および Fe_2O_3 のいずれか1種が添加含有された磁器組成物であり、添加物が Cr_2O_3 またはCuOの場合には $O.2\sim10重量%$ の範囲で添加され、添加物が NiO,Co_2O_3 および Fe_2O_3 の場合には、 $1\sim10重量%$ の範囲で添加される事を特徴とする低温焼成用磁器組成物が開示されている。これによれば、900 \mathbb{C} 程度での低温焼成が可能である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】この特開平8-325 055号に開示されている磁器組成物では、PbOが5 ~15重量%含有されている。このPbOは、低温で焼成させるために、このような磁器組成物では一般に用いられている。しかし、このPbOは有害物質であり、製造工程中で生じる廃棄物等の処理に費用がかかり、又製造工程中でのPbOの取り扱いにも注意が必要であった。

有する誘電体材料が必要となる。また、他にマイクロ波 【0008】また、この特公平6-74166号に開示用の誘電体材料として求められる特性としては、マイク 50 されている磁器組成物では、 B_2O_3 が $1.5\sim5$ 重量

%含有されている。このB2 O3 は、低温で焼成させるために、このような磁器組成物では一般に用いられている。しかし、このB2 O3 を用いて焼成した場合には、高周波での誘電損失が増大するため、Qの高い磁器を得る事が困難であり、さらに、これを多用した場合、仮焼中にホウ素が蒸発し炉材に損傷を与えたり、焼成時に電極材料と反応したり、製造工程で水、アルコールに溶解し、乾燥時に偏析したり、使用する有機バインダーと反応しバインダーの性能を劣化させる等の課題を解決する必要があり、高いQ値を有する磁器を得ようとする場合にたまた、安定した製造工程を確立しようとする場合にたくさんの課題を解決する必要があった。

【0009】本発明は、上記のことを鑑みてPbOを含まず、かつ、ホウ素化合物をも含有しない磁器組成物であって、εが6~8程度で、Q値が高く、τfが小さく、しかも1000℃以下の低温、さらに好ましくは、900℃以下の低温で焼成することが可能なマイクロ波用誘電体磁器組成物を提供すること、またその製造方法を提供すること、またそれを用いたマイクロ波用電子部品を提供することを目的とする。

[0010]

【0011】第2の発明は、主成分がAl, Si, Srの酸化物で構成され、Al, Si, SrをそれぞれAl2O3、SiO2、SrOに換算し合計100質量%としたとき、Al2O3換算で10~60質量%、SiO2換算で25~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%のAl, Si, Srを含有し、前記合計100質量%に対し副成分として、Bi2O3換算で0.1~10質量%のBiを含有し、更にNa2O換算で0.1~5質量%のNa、K2O換算で0.1~5質量%のK、CoO換算で0.1~5質量%のCoうち少なくとも140種以上を含有したマイクロ波用誘電体磁器組成物である。

【0012】第3の発明は、主成分がA1, Si, Sr の酸化物で構成され、A1, Si, SrをそれぞれA1 2 O3、SiO2、SrOに換算し合計100質量%としたとき、A12 O3換算で10~60質量%、SiO2換算で25~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%のA1, Si, Srを含有し、前記合計100質量%に対し副成分として、Bi2 O3換算で0.1~10質量%のBiを含有し、更にCuO換算で0.01~

5質量%のCu、MnO2 換算で0. 01~5質量%の Mn、0.01~5質量%のAgのうち少なくとも1種 以上を含有したマイクロ波用誘電体磁器組成物である。 【0013】第4の発明は、主成分がAl, Si, Sr の酸化物で構成され、Al, Si, SrをそれぞれAl 2 O3 、SiO2 、SrOに換算し合計100質量%と したとき、Al₂O₃換算で10~60質量%、SiO 2 換算で25~60質量%、SrO換算で7.5~50 質量%のA1, Si, Srを含有し、前記合計100質 量%に対し副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~1 0質量%のBiを含有し、更にNa₂ O換算で0.1~ 5質量%のNa、K2 O換算で0. 1~5質量%のK、 CoO換算で0.1~5質量%のCoのうち少なくとも 1種以上を含有し、かつCuO換算で0.01~5質量 %のCu、MnO2 換算で0. 01~5質量%のMn、 0.01~5質量%のAgのうち少なくとも1種以上を 含有したマイクロ波用誘電体磁器組成物である。

【0014】第5の発明は、主成分がAl, Si, Sr, Ti の酸化物で構成され、Al, Si, Sr, Ti をそれぞれAl₂O₃、SiO₂、SrO、TiO₂に換算し合計100質量%としたとき、Al₂O₃換算で10~60質量%、SiO₂換算で25~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%、TiO₂換算で20質量%以下のAl, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量%に対し副成分として、Bi₂O₃換算で0.1~10質量%のBiを含有したマイクロ波用誘電体磁器組成物である。

【0015】第6の発明は、主成分がAl, Si, Sr, Tiの酸化物で構成され、Al, Si, Sr, Ti30をそれぞれAl2O3、SiO2、SrO、TiO2に換算し合計100質量%としたとき、Al2O3換算で10~60質量%、SiO2換算で25~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%、TiO2換算で20質量%以下のAl, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量%に対し副成分として、Bi2O3換算で0.1~10質量%のBiを含有し、更にNa2O換算で0.1~5質量%のNa、K2O換算で0.1~5質量%のNa、K2O換算で0.1~5質量%のCoのうち少なくとも1種以上を含有したマイクロ波用誘電体磁器40組成物である。

【0016】第7の発明は、主成分がA1, Si, Sr, Tiの酸化物で構成され、A1, Si, Sr, TiをそれぞれA12O3、SiO2、SrO、TiO2に換算し合計100質量%としたとき、A12O3換算で10~60質量%、SiO2換算で25~60質量%、SrO換算で7.5~50質量%、TiO2換算で20質量%以下のA1, Si, Sr, Tiを含有し、前記合計100質量%に対し副成分として、Bi2O3換算で0.1~10質量%のBiを含有し、更にCuO換算で50.01~5質量%のCu、MnO2換算で0.01~

5質量%のMn、0.01~5質量%のAgのうち少な くとも1種以上を含有したマイクロ波用誘電体磁器組成 物である。

【0017】第8の発明は、主成分がA1, Si, S r, Tiの酸化物で構成され、AI, Si, Sr, Ti をそれぞれAl2O3、SiO2、SrO、TiO2に 換算し合計100質量%としたとき、Al2〇。換算で 10~60質量%、SiO2換算で25~60質量%、 SrO換算で7. 5~50質量%、TiO2換算で20 質量%以下のAl, Si, Sr, Tiを含有し、前記合 計100質量%に対し副成分として、Bi2O。換算で 0. 1~10質量%のBiを含有し、更にNa2 O換算 で 0.1~5 質量%のNa、K2 O換算で 0.1~5 質 量%のK、CoO換算で0.1~5質量%のCoのうち 少なくとも1種以上を含有し、かつСиО換算で0.0 1~5質量%のCu、MnO2 換算で0. 01~5質量 %のMn、0.01~5質量%のAgのうち少なくとも 1種以上を含有したマイクロ波用誘電体磁器組成物であ

【0018】第9の発明は、Al, Si, Sr又はA l, Si, Sr, Tiの酸化物を主成分とし、副成分と してBiを必須とするマイクロ波用誘電体磁器組成物で あって、組織にA1203結晶相と少なくともA1,5 i, Sr又はAl, Si, Sr, Tiを含む化合物結晶 相を備え、fQ値が5THz以上であるマイクロ波用誘 電体磁器組成物である。

【0019】また第10の発明は、第1の発明乃至第9 の発明のいずれかのマイクロ波用誘電体磁器組成物の製 造方法であって、Al2O3以外の元素をガラス化する 第1の熱処理工程と、当該第1の熱処理工程のしかる後 に、組織にAl2O3の他に少なくともAl, Si, S r又はAl, Si, Sr, Tiを含む化合物相を形成す るような、かつfQ値が5THz以上となるような第2 の熱処理工程を有することを特徴とするマイクロ波用誘 電体磁器組成物の製造方法である。このマイクロ波用誘 電体磁器組成物の製造方法において、第2の熱処理工程 を第1の熱処理工程の熱処理温度超、1000℃以下の 熱処理温度で行うことが好ましい。

【0020】また第11の発明は、第1の発明乃至第9 の発明のいずれかのマイクロ波用誘電体磁器組成物を用 40 いることを特徴とするマイクロ波用電子部品である。前 記マイクロ波用誘電体磁器組成物からなる誘電体層に電 極を形成し、当該誘電体層を複数積層してマイクロ波用 電子部品を構成してもよい。

[0021]

【発明の実施の形態】本発明のマイクロ波用誘電体磁器 組成物は、例えば主成分がAI、Si、Sr又はAI、 Si, Sr, Tiの酸化物で構成され、それぞれAl2 O3 換算で10~60質量%、SiO2 換算で25~6

算で20質量%以下からなり、前記主成分100質量% に対し副成分として、Bi2O3換算で0.1~10質 量%のBiを含有し、1000℃以下又は900℃以下 の温度で焼成できるマイクロ波用誘電体磁器組成物であ る。これにより、本発明の誘電体磁器組成物は、銀や 銅、金といった高い導電率を有する金属材料を内部電極 として用い、一体焼結を行うことができる。よって、本 発明の誘電体材料の有する高いQ値を用い、しかも電気 抵抗による損失を抑えた内部電極を用い、極めて損失の 小さいマイクロ波用電子部品を構成することができる。 これにより、誘電体共振器、フィルタ、積層インダクタ 一又は積層コンデンサ、および、これらを複合化した高 周波積層基板等に応用して、優れたマイクロ波特性およ び低損失な回路デバイスを実現することができる。

【0022】また本発明では、前記マイクロ波用誘電体 磁器組成物に更に副成分としてNa(Na2O換算で 0. 1~5質量%)、K(K₂ O換算で0. 1~5質量 %)、Co(CoO換算で0.1~5質量%)のうち少 なくとも1種以上を含有させることが好ましい。これら の副成分は、仮焼工程においてAl。〇。以外の成分が ガラス化する際、このガラスの軟化点を低下させる効果 があり、より低温で収縮を開始する材料が得られる事、 および、焼成工程において、1000℃以下の焼成温度 でQの高い誘電特性を得る事を可能とするものであり、 含有させることが好ましい。

【0023】また本発明は、更に副成分としてCu(C u O換算で 0. 01~5質量%)、Mn(MnO2換算 で0.01~5質量%)、Ag:0.01~5質量%の うち少なくとも1種以上を含有させることが好ましい。 これらの副成分は、主に焼成工程において誘電体磁器組 成物の結晶化を促進する効果があり、低温焼結を達成す るために添加されるものである。

【0024】本発明において、各成分範囲を特定した理 由は以下のとおりである。AlがAl2O3換算で10 質量%より少ないと、1000℃以下の低温焼成では、 焼結密度が十分上昇しないために、磁器が多孔質とな り、吸湿等により良好な特性が得られない。又、60質 量%より多いと、やはり1000℃以下の低温焼成で は、焼結密度が十分上昇しないために、磁器が多孔質と なり、吸湿等により良好な特性が得られない。

【0025】また、SiがSiO2換算で25質量%よ り少ないと、1000℃以下の低温焼成では、焼結密度 が十分上昇しないために、磁器が多孔質となり、吸湿等 により良好な特性が得られない。又、60質量%より多 いと、やはり1000℃以下の低温焼成では、焼結密度 が十分上昇しないために、磁器が多孔質となり、吸湿等 により良好な特性が得られない。

【0026】また、SrがSrO換算で10質量%より 少ないと、1000℃以下の低温焼成では、焼結密度が 0 質量%、SrO換算で $10\sim50$ 質量%、 TiO_2 換 50 十分上昇しないために、磁器が多孔質となり、吸湿等に

より良好な特性が得られない。又、50質量%より多いと、やはり1000℃以下の低温焼成では、焼結密度が十分上昇しないために、磁器が多孔質となり、吸湿等により良好な特性が得られない。

【0027】また、TiがTiO₂換算で20質量%より多いと、1000℃以下の低温焼成では、焼結密度が十分上昇しないために、磁器が多孔質となり、吸湿等により良好な特性が得られないと同時に、磁器の共振周波数の温度係数が、Tiの含有量増加と共に大きくなり良好な特性が得られない。Tiが含有してない場合の磁器 10の共振周波数の温度係数でfは-20~-40ppm/℃に対し、Tiの配合量を多くしていくにつれて増加し、でfを0ppm/℃に調整する事も容易である。

【0028】また、本発明に係る誘電体磁器組成物は、その製造工程中の仮焼工程において、誘電体磁器組成物を構成する各成分のうちAl2O3を除くSiO2、SrO、および副成分添加物がガラス化する事により、その後の焼成工程において、生成されたガラス材料が焼結促進剤として機能し、緻密化が達成されると同時に、Al2O3を含む成分が結晶化してQの高い誘電特性を発20現するものと考えられる。

【0029】また、Biは、低温焼結を達成するために添加される。つまり、このBiを添加することにより、仮焼工程においてAl2O。以外の成分がガラス化する際、このガラスの軟化点を低下させる効果があり、より低温で収縮を開始する材料が得られる事、および、焼成工程において、1000℃以下の焼成温度でQの高い誘電特性を得る事を可能とするものである。しかしながら、Bi2O。換算で10質量%より多いと、Q値が小さくなる。このため、10質量%以下が望ましい。更に30好ましくは5質量%以下である。一方、0.1質量%より少ないと添加効果が少なく、より低温での結晶化が困難になるため、0.1質量%以上が好ましい。更に好ましくは0.2質量%以上である。

【0030】また、Nata、Bi と同様に、Na2 O換算で0.1質量%未満の場合、ガラスの軟化点が高くなり低温での焼結が困難となる。このため、1000 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 下の焼成では緻密な材料が得られない。また、5 質量%を超えると誘電損失が大きくなり過ぎ、実用性が無くなる。このため、Na2 $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0031】また、K6Naと同様に K_2 O換算で0. 1質量%未満の場合、ガラスの軟化点が高くなり焼結が 困難となり緻密な材料が得られず、5質量%を超えると 誘電損失が大きくなり過ぎ、実用性がない。このため、 K_2 O換算で0. $1\sim5$ 質量%が好ましい。

【0032】また、Coは、Naと同じく仮焼工程で生成されるガラスの軟化点を低下させる効果があり、低温焼結を達成するために添加されるが、CoO換算で0. 1質量%未満の場合、その添加効果は小さく、このた め、900 C以下の焼成では緻密な材料を得る事が困難となる。また、5 質量%を超えると結晶化する温度が1000 C以上となり、1000 C以下で誘電損失が大きくなり過ぎ、実用性が無くなる。このため、CoO 換算で $0.1\sim5$ 質量%が好ましい。

【0033】また、AgもNaと同様に添加する事により、ガラスの軟化点を低下させると同時に、結晶化を促進する効果があり、低温焼結を達成するために添加されるが、5質量%を超えると誘電損失が大きくなり過ぎ、実用性がない。このため、Agは5質量%以下の添加が好ましい。さらに好ましくは2質量%以下である。

【0034】また、Cuは、焼成工程において誘電体磁器組成物の結晶化を促進する効果があり、低温焼結を達成するために添加されるが、CuO換算で0.01質量%未満の場合、その添加効果は小さく、900℃以下での焼成ではQの高い材料を得る事が困難になる。また、5質量%を超えると低温焼結性が損なわれるため、CuO換算で0.01~5質量%が好ましい。

【0035】また、Mnは、Cuと同じく焼成工程において誘電体磁器組成物の結晶化を促進する効果があり、低温焼結を達成するために添加されるが、MnO2換算で0.01質量%未満の場合、その添加効果は小さく、900℃以下での焼成ではQの高い材料を得る事が困難になる。また、5質量%を超えると低温焼結性が損なわれるため、MnO2換算で0.01~5質量%が好ましい。

【0036】本発明では、上記の特定の成分組成により、 ϵ が $6\sim8程度$ 、 τ fの絶対値が小さく($50ppm/^{\circ}$ C以下)、fQ(fは共振周波数)値が5000GHz(5THz)以上で、しかも 1000° C以下の温度で焼結することができるマイクロ波用誘電体磁器組成物を得ることができる。

、【0037】このように1000℃以下又は900℃以 下の温度で焼成できるため、本発明の誘電体磁器組成物 は、銀や銅、金といった高い導電率を有する金属材料を 内部電極として用い、一体焼結を行うことができる。よ って、本発明の誘電体材料の有する高いQ値と、内部電 極の電気抵抗による損失を抑えることにより、極めて損 失の小さいマイクロ波用電子部品を構成することができ る。これにより、誘電体共振器、フィルタ、積層インダ クター又は積層コンデンサ、および、これらを複合化し た高周波積層基板等に応用して、優れたマイクロ波特性 および低損失な回路デバイスを実現することができる。 【0038】・方で、この銅を内部電極材料として用い る場合は、焼成雰囲気の調整が必要となるが、銀を内部 電極材料として用いる場合は、焼成時の雰囲気を空気中 で行うことができ、工数の低減が可能である。本発明の 誘電体磁器組成物は、900℃での焼成も可能であり、 銀を用いて、空気中での一体焼結が可能であるという特 50 徴も有する。

[0039]

【実施例】以下、実施例について詳細に説明する。 (実施例1)出発原料として、純度99.9%、平均粒径0.5μmのAl2O3粉末、純度99.9%以上、平均粒径0.5μm以下のSiO2粉末、純度99.9%、平均粒径0.5μmのSrO粉末、純度99.9%、平均粒径0.5μmのTiO2粉末、純度99.9 %、平均粒径 0. 5~5μmのBi₂O₃粉末、Na₂CO₃粉末、K₂CO₃粉末、CuO粉末、Ag粉末、MnO2粉末、Co₃O₄粉末を用い、表1,表2,表3に示す質量比率に従って秤量する。

[0040]

【表1】

		•			(8)				1प 1न	#200
試料		3	- 			وستودرو الا				14
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	SrO	Bi ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CuO	MnO,	C ₀ O	Ag
No.	質量%	質量% 32.5	質量% 7.5	五五%	質烘%	京麻 %	以 再%	高音級	找出%	質量%
* 2	57.5	35		2	 -	0.5	0.3	<u>Q</u>	0	0.5
*3	55	32.5	7.5			0.5	0.3	00	0	0.5
* 4	50	40			<u>0</u>	<u>ŏ</u>	0	. 0	0	0
5	55	35	10	0	<u> </u>	0	0	0	0	0
			10	2	<u> </u>	0.5	0.3	0	0	0.5
6	50	40	10		<u>-</u>	0.5	0.3	0	0	0.5
* 7	40	45	15	0	0	00	0	0	0	0
8_	40	45	15	2	<u> </u>	0.5	0.3	0	0	0.5
* 9	42.5	50	7.5	2		0.5	0.3	00	0	0.5
* 10	20	60	20	0	0	0	0	0	0	0
11_	20	60	20	2	ļ <u>ļ.</u>	0.5	0.3	0	0	0.5
* 12	10	70	20	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
* 13	20	50	30	0	0	0	0	0	0	0
14	20	50	30	2	<u> </u>	0.5	0.3	0	0	0.5
* 15	10	50	40	0	0	0	0	0	0	0
* 16	5	50	45	2		0.5	0.3	Ö	0	0.5
17	15	50	35	2		0.5	0.3	0	0	0.5
* 18	15	35	50	0	0	0	0	0	0	0
* 19	12.5	35	52.5	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
20	25	35	40	2		0.5	0.3	0	0	0.5
*21	40	20	40	2		0.5	0.3	0	- ō	0.5
22	50	25	25	2	1	0.5	0.3	0 -	0	0.5
* 23	62.5	20	17.5	0	0	0	0	0	Ö	0
24	60	30	10	2	i i	0.5	0.3	Ö	Ö	0.5
25	30	45	25	2	i	0.5	0.3	ŏ	†ŏ	0.5
26	31.3	36.9	31.8	2		0.5	0.3	ŏ	ŏ	0.5
* 27	25	35	40	0.2	0	0	0	Ö	ŏ	0
28	25	35	40	0.2		0.5	ŏ	ŏ	l ŏ	 ŏ -
* 29	25	35	40	0.2	ō	6	ŏ	Ö	0	0
30	25	35	40	0.2	0.3	Ö	Ö	ö	- 0	ŏ
31	25	35	40	0.2	0.6	Ö	0	 0 -	0	0
* 32	25	35	40	0.2	6	ŏ	0	ŏ	 0	 ŏ
* 33	25	35	40	0.05	0.1	0	- 0 -	6-	0	
34	25	35	40	0.00	0.1	0		- ŏ	<u>v</u>	0
35	25	35	40	3	0.1	- ŏ	- ŏ			
* 36	25	35	40	12	0.1			0	0	<u> </u>
37	25	35	40	0.2	0.1	0	0.5	0	0	<u> 0</u>
* 38	25	35	40	0.2	ŏ	ŏ			0	0
39	25	35	40	0.2	0		6	0	0	0
* 40	25	35	40	0.2	ŏ	- 6		0.5	<u> </u>	0
41	25	35	40	0.2	- 6 -	 6	0	6	 0	0
* 42	25	35	40	0.2	0 -			0	ļ ģ	0.5
43	25	35	40		0	0	<u> </u>	0	0	6
44	25	35	40	0.2		0	0	0	0.5	<u> </u>
* 45	25	35	40	0.2	0	0	0	0	0.5	0
46	51.5	30.9	17.5	1 1	0	0	0	0	<u> </u>	0
* 47	50	30.9	20	 		0.5	<u> </u>	0	0	0.5
48	51.5	31	17.5		ļ.— <u>Ÿ</u> —	0	0	0	0	0
49				1 1	 	0.5	0.3		0	0.5
50	51.5 51.5	31	17.5	2	 	0.5	0.3	<u> </u>	0	0.5
51	51.5	31		3	 	0.5	0.3	0	0	0.5
* 52	51.5	31	17.5	5	 	0.5	0.3	0	0	0.5
53			17.5	12	 	0.5	0.3	0	0	0.5
	51.5	31	17.5	3	 !	0.5	0.3	0	0	0
54	51.5	31	17.5	3	!	0.5	0,3	0	0	11_
* 55	51.5	31	17.5	3	<u> </u>	0.5	0.3	0	0	6
56	51.5	31	17.5	3	0.5	0.5	0.3	0	0	0.5
57	51.5	31	17.5	3	1.5	0.5	0.3	0	0	0.5
* 58	51.5	31	17.5	3	 	0.5	0.3	0	0	0.5
59	51.5	31	17.5	3	!	0	0.3	0	0	0.5
60	51.5	31	17.5	3	<u> </u>		0.3	0	0	0.5
* 61	51.5	31	17.5	3	<u> </u>	7	0.3	0	0	0.5
62	51.5	31	17.5	3	II	0.5	0	0	0	0.5
63	51.5	31	17.5	3	_	0.5	0.15	0	0	0.5
64	51.5	31	17.5	3		0.5	0.5	Ō	0	0.5
* 65	51.5	31	17.5	3		0.5	7	0	ŏ	0.5
66	32.3	38	29.7		1	0.5	Ó	1 - ŏ	 0	0.5
67	41.2	31	27.B	T-	i	0.5	Ö	ŏ	1 0	0.5
68	46.4	30.9	22.7	 	 i -	0.5	1 0	1 - 6 -	1 ŏ	0.5
69	51.5	31	17.5	 	 	0.5	1 0			
70	56.7	30.9	12.4	 	 ;	0.5	- 0		<u> </u>	0.5
	46.4	30.9	22.7	 	 	0.5		0	0	0.5
/!			1 66.1] [1 1	ı U.U	ı U	0	1 0	1 0
71			757	1	t					
71 72 73	46.4 55	30.9 32.5	22.7 12.5	2		0.5	0.3	0	Į Š	0.5

	1	. 5								1	.6
面料	Al ₂ O ₃	SiO ₂	SrO	TiO ₂	Bi ₂ O ₃	Na ₂ O	K₂O	CuO	MnO ₂	CoO	Ag
No.	黄量×	12 files	18 SE N	W 44×	質量x	質量%	対量%	質量%	質量%	页册》	双尺3
74	-35	35	15	10	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
75	30	45	15	10	2	1	0.5	0.3	0	-0	0.5
76	30	45	15	10	3	1.5	0.5	0.5	0	- 0	0.5
1	30	45	15	10	3	1.5	0	0.5	0	0	_ 0
78	30	45	15	10	3	1	0.5	0.5	Ò	0	0
79	30	45	15	10	3	3	0.5	0.5	0	0	0
*80	35	50	5	10	3	1.5	0.5	0.5	0	0	. 0
81	44.12	39.22	14.71	1.96	2	2	0.5	0.3	0	0	0
82	43.27	38.46	14.42	3.85	2	2	0.5	0.3	0	Ö	0
B3	42.06	37.38	14.02	6.54	2	2	0.5	0.3	_0	0	0
84	43.27	38.46	14.42	3.85	2	2	0.5	0.3	0	0.2_	0
85	43.27	38,46	14.42	3.85	2	2	0.5	0.3	0	0.4	0
86	43.27	38.46	14.42	3.85	2	2	0.5	0.3	0.2	0.	0
87	43.27	38.46	14.42	3.85	2	2	0.5	0.3	0.4	0	0
88	48.08	36.06	12.02	3.84	2	2	0.5	0.3	0	0	0
89	48.08	36.06	12.02	3.84	2	2	0	0.3	0	0	Q
90	48.08	36.06	12.02	3.84	2	2	0.5	0	0	0.4	01
91	46	38	12	4	2.5	2	0.5	0.3	0	0	0
92	48	38	10	4	2.5	2	0.5	0.3	0	0	0
93	48	36	12	4	2.5	2	0,5	0.3	0	0	Q
94	50	36	10	4	2.5	2	0.6	0.3	0	0	0
95	50	34	12	4	2.5	2	0.5	0.3	Q	0	0
96	48	36	12	4	2.5	2	0.5	0.3	0	0	0.5
97	48	36	12	4	2.5	2	0.5	0.3	0.5	<u> </u>	0
98	48	36	12	4	2.5	2	0.5	0.3	0	0	0
99	48	36	12	4	2.5	. 2	0.5	0.3	0	Q	0.5
100	48	36	12	4	2.5	2	0	0.3	0	0	0.5

[0042]

					*	*	表 3】				
【軽料】	Al ₂ O ₃	\$iO,	SrO	TiO ₂	Bi ₂ O ₃	Na ₂ O	K₂O	CuO	MnO ₂	CoO	Ag
No.	質量%	質量%	質量%	要量X	質量%	質量%	質量等	質量等	質量¥	質量等	質量%
101	55	32.5	12.5	0	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
102	50	32.5	12.5	5	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
103	47.5	32.5	12.5	7.5	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
104	45	32.5	12.5	10	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
105	42.5	32.5	12.5	12.5	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
106	40	32.5	12.5	15	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
107	25	50	15	10	2	7	0.5	0.3	0	0	0.5
108	30	45	15	10	2	1	0.5	0.3	0	0	0.5
109	40	40	10	10	2	1	0.5	0.3	0	1 0	0.5
110	30	45	15	10	2	1.5	0.5	0.5	0	0	0
1111	30	45	15	10	3	2	0.5	0.5	0	_ 0_	0
112	40	37.5	12.5	10	3	1.5	0.5	0.5	0	0	0

【0043】これらの粉末をポリエチレン製のボールミルに投入し更に酸化ジルコニウム製のボールと純水を投入して20時間湿式混合を行う。混合スラリーを加熱乾燥し水分を蒸発させた後ライカイ機で解砕し、アルミナ30製のるつぼに入れて、700~850℃で2時間仮焼する。仮焼粉末は、前述のボールミルに投入し20~40時間湿式粉砕を行い、乾燥させ原料粉体とする。この粉体にバインダとしてポリビニルアルコールの10%水溶液を10~20質量%添加し、乳鉢に混練後、32メッシュのふるいを通過させ整粒し、造粒粉末を得る。この粉末を金型に投入し、2GPaの圧力で加圧成形し、円柱形状の成形体試料を得た。

【0044】この試料を空気中にて、600℃まで100℃/hで昇温し、2時間持続後800~900℃まで40200℃/hの速度で昇温し、さらに2時間持続後、200℃/hの速度で冷却して焼成を行い、得られた焼結体の寸法と質量から焼結密度を算出した。また、誘電体共振器法により、共振周波数 f 。と無負荷Q値Q。を求めた。焼成体の寸法とf 。、Q。より、比誘電率及び誘電損失係数 t an δ の逆数とf 。の積より f ・Q値を算出した。共振周波数は8~14GHzであった。これらの結果を表4、表5、表6に示す。焼成雰囲気は空気中に限定されるものではなく、窒素などの非還元性雰囲気下でも同じ誘電特性を示す。又、試料の結晶化状態は、50

X線回折装置により、ガラス化、結晶化の状態を測定し、確認した。尚、試料番号に*印のないものが本発明の実施例であり、試料番号に*印のあるものは本発明の範囲外の比較例である。

【0045】試料番号に*印を付した比較例によれば、発明の実施の形態で述べた通り、本発明で規定した発明の範囲外で作製した試料においては、1000℃以下の低温の焼成温度においては緻密化していないために試料が多孔質となったり、緻密化しても結晶化しないために f Q値が低く誘電特性の測定が不能であることが明らかである。一方、試料番号に*印のない実施例においては、本発明で規定した組成の範囲内であるため、1000℃以下、さらには900℃以下の焼成温度いおいても 緻密化し、誘電率が6~9、f Q値が5TH z以上の誘電特性が得られ、さらに TiO_2 の配合量により共振周波数の温度係数を制御可能であり、Oppm/℃に近づけることが出来ることが明らかである。

【0046】また試料No.73の組成を有するマイクロ波用誘電体磁器組成物について、800℃で仮焼した後のX線回折パターンを図2に、これを900℃で焼結した後のX線回折パターンを図1に示す。800℃仮焼のX線回折パターンでは、一部未反応の元素等の微小ピークがあるものの、おおよそAl2O3結晶以外の元素50がガラス化したハローなパターンであった。これを更に

900℃で焼結した後のX線回折パターンでは、ハロー * した。 なパターンが減少し、新たにSrAl₂Si₂O₈やN 【0047】

a やKを含む長石族の固溶体と考えられる結晶相が析出* 【表4】

武料 No. *1 *2 *3 *4	焼成温度 <u>^C</u> 1000	焼結密度 ×10 ³ kg/m ³	比誘電率	f·Q值 THz	備考
*1 *2 *3				I I I I	
*2 *3	1000				Milester Val. 1 S. Alf
*3	1000	2.8	吸水		微密化せず
	1000	2.85	吸水		検索化せず 結晶化せず 結晶化せず
	1000	3.09			1 特別にせず
	1000	3.01			
5	900	3.09	7.03	19.4	
6	900	3.09	6.94	16.8	
* 7	1000	2.93			結晶化せず
8	900	3.05	6.82	15.8	
*9	1000	2.45	吸水	-	機密化せず 結晶化せず
* 10	1000	2.65	-	-	結晶化せず
_11	900	2.76	5.75	13.8	
* 12	950	2.25	吸水		緻密化せず
* 13	1000	2.91			半溶解
14	875	3.07	6.43	17.4	
* 15	1000	2.8	吸水		段密化せず
*16	1000	2.45	吸水		経密化せず
17	950	2.98	6.45	8.5	
* 18	1000	2.35	吸水		段密化せず
* 19	1000	2.53	吸水		吸水・緻密化せず
20	950	3.1	6.77	12.8	2001 100 10 10 10 10
* 21	1000	3.24	-	 	結晶化密度低下
22	900	3.25	7.58	7.5	
* 23	1000	2.6	吸水		緻密化せず
24	900	3.03	6.92	22	rum in e y
25	900	3.1	6.84	20.2	
26	875	3.05	6.82	12.6	
* 27	900	2.8	吸水	12.0	微密化せず
28	950	3.2	7.28	13.8	MARILE 9
* 29	950	2.71	吸水	10.0	緻密化せず
30	925	3.37	7.4	7	MATILE 9
31	925	3.09	6.55	8.1	
* 32	950	2.82	吸水	0.1	65-55-75-11-P
* 33	900	2.85	- 数分	 	機密化せず 機密化せず
34	925	3.39	7.36	15.2	MARTICE
35	875	3.35	7.48	7.4	
* 36			吸水	1.4	125 697 / s 1 L - 327
37	950	2.96		170	段密化せず
	900	3.12	6.55	14.8	FE etc // C Cap
* 38	950	2.88	吸水	12.1	機密化せず
* 40	925	2.91	6.52 吸水	12.1	155 to 15 + 1 + 1
	950				緻密化せず
41	925	3.41	7.43	14.5	68.99r //: 61 -24
* 42 43	950	3.05	吸水	+- 	緻密化せず
	1000	3.2	7.3	10	
44	875	3.41	7.37	16.6	k+ B //
* 45	950	3.27	7.50	 	結晶化せず
46	925		7.68	18.3	## EU I - W
* 47	950	3.3	7.00	 	結晶化せず
48	900	3.26	7.82	17.5	
49	900	3.28	7.85	15.6	
50	900	3.27	7.88	12.6	
51	900	3.31	8.04	10.4	0.000
* 52	900	2.98	吸水	 	緻密化せず
53	900	3.29	7.91	14.6	
54	900	3.28	7.91	11.7	
* 55	950	2.87	吸水		徽密化せす
56	900	3.3	7.83	20.4	
57	900	3.27	7.93	6.6	
≯ 58	950	3.19	<u> </u>		結晶化せず
59	900	3.28	7.89	21.4	
60	900	3.28	7.87	15.1	
* 61	950	3.18		_	結晶化せず
62	900	3.29	7.94	12,4	
63	900	3.29	7.93	13	
64	900	3.25	7.8	13.5	
¥ 65	950	2.78	吸水		緻密化せず
66	925	3.26	7.31	17.8	
67	900	3.34	7.74	134	
68	900	3.31	7.84	14.4	1
69	925	3.28	7.82	17.8	·
70	950	3.25	7.65	22.5	
71	925	3.27	7.8	15.7	
	950	3.24	7.8	12.6	
I IZ		3.24	7.59	19.6	
72	900	1 3 74			

1	\sim	
ı	ч	

試料	挽成温度	焼結密度	比誘電率	f·Q值	備考
No.	ొ	$\times 10^3 \text{kg/m}^3$		THz	
74	950	3.17	9.09	6.6	
75	950	3.04	8.29	6.4	
76	925	2.83	7.8	5.3	
77	950	2.76	7.45	7	
76	950	2.74	7.37	6.8	
79	950	2.87	8.76	6.9	
*80	950	2.65			緻密化せず
81	900	3.12	7.58	8.8	
82	925	3.13	7.97	6.7	
83	925	3.15	8.46	6.4	
84	925	3.12	7.96	6.3	
85	925	3.12	7.93	6.5	
86	925	3.12	7.95	6.7	
87	925	3.13	7.99	7.4	
88	900	3.15	7.96	11.4	
89	900	3.18	8.06	10.2	
90	900	3.14	7.94	12	
91	900	3.14	7.96	10.4	
92	875	3.13	7.87	11.1	
93	900	3.18	B.12	10.2	
94	900	3.16	7.99	12.6	
95	900 .	3.2	8.28	10.4	
96	900	3.19	8.16	10	
97	900	3.18	8.16	11.9	
98	900	3.1B	8.14	10.6	
99	900	3.19	8.17	9.6	
100	900	3.18	8.15	9.6	

[0049]

【表6】

	1300		•			
ſ	試料	[焼成温度			f·Q值	τί
ĺ	No.	°C	$\times 10^3 \text{kg/m}^3$	l 	THz	[ppm/"C]
I.	10!	900	3.12	7.22	21.B	-34
L	102	950	3.08	7.83	14.2	-22
[103	950	3.03	8.05	13.4	-13
ſ	104	950	3.02	8.44	12.8	-4
[105	950	3.02	8.83	12.2	9
[106	950	2.92	8.84	11.1	17
[107	1000	2.79	7.68	5.8	-12
	108	950	3.03	8.3	7.1	-1
	109	900	2.91	7.76	9.8	-2
	110	925	2.81	7.46	9.7	2
	111	950	2.83	8.12	7.8	-2
[112	900	3.09	8.7	6.9	11
	107 108 109 110	1000 950 900 925 950	2.79 3.03 2.91 2.81 2.83	7.68 8.3 7.76 7.46 8.12	7.1 9.8 9.7 7.8	-1 -2 2

【0050】(実施例2)以下本発明のマイクロ波用誘電体磁器組成物を用いて構成したマイクロ波用電子部品 30の一例として、積層型ローパスフィルタについて図3及び図4にもとづいて説明する。図3は当該積層型ローパスフィルタの斜視図であり、図4はその内部構造を示した分解斜視図である。

【0051】実施例1で得られた粉砕粉を所定量のバインダー(例えばポリビニルブチラール)、可塑剤とともにポリエチレン製のボールミルに投入し更に酸化ジルコニウム製のボールと溶媒(例えばエチルアルコールとブタノール)を投入して20時間湿式混合を行ったスラリーを真空濃縮処理して粘度を調整した。次に、このスラリーをすらクターブレード法によりフィルム上に塗布、乾さに切断し、部品回路上必要なスルーホール5,6を形成するとともに、Ag電極ペーストを印刷塗布してインダクタを構成する導体パターン1,2,3,4およびコンデンサを構成する導体パターン7,8,9とアース電極10,11を形成した。さらに各層12~17を積層

圧着し、所定の寸法に切断した。得られたチップを、脱脂焼成、バレル研磨を施した後、回路基板に電気結合させるための外部電極 $20a\sim20$ j を形成した。外部電極 $20a\sim20$ j を形成した。外部電極 $20a\sim20$ j を形成した。外部電極 $20a\sim20$ j を形成した。外部で、機械的、電気的信頼性に悪影響を及ぼす可能性があるので、N i めっきを被膜する。更に、はんだ濡れ性向とのために、はんだめっきを形成する。このようにして 20a-20 j に 2a-20 j に a-20 j を a

【0052】このように、本発明の誘電体磁器組成物は、種々の製造方法においても1000℃以下又は900℃以下の焼成温度で緻密な焼結体を得ることが出来、かつ誘電率 ε が6~9程度で、τ f の絶対値が50ppm/℃以下で、f Q値が5THz以上の値を得ることが出来た。これにより、銀又は銅、金を内部電極用の材料として用いることができ、各種マイクロ波部品用として有用である。

[0053]

【発明の効果】本発明によれば、マイクロ波用誘電体磁器組成物として、1000℃以下又は900℃以下で焼結可能な材料であって、誘電率が約6~9で、Q値の高い誘電体材料を得ることができる。これにより、マイクロ波用の誘電体共振器、フィルタ、積層インダクター、積層コンデンサなど、マイクロ波部品として優れたマイクロ波特性と低損失を得ることができる。特に、銀又は銅などの電極材料と同時焼成して内部回路を構成する積層型のマイクロ波部品用、および、これらを複合化した高周波積層基板用として、優れた材料である。また、本発明の材料は、マイクロ波より低い周波数においても、同様に高性能な積層回路基板が形成出来る材料であり、さらに、電極材料と同時焼成を行わない材料としても用いる事が可能である。

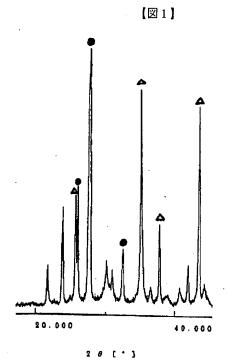
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明マイクロ波用誘電体の焼結後のX線回40 折パターン図。

【図2】 本発明マイクロ波用誘電体の焼結前のX線回 折パターン図。

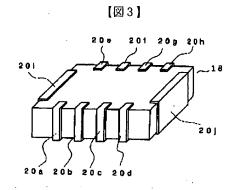
【図3】 本発明の一実施例のマイクロ波用電子部品の 斜視図。

【図4】 本発明の…実施例のマイクロ波用電子部品の 分解斜視図。



Cu·Ka

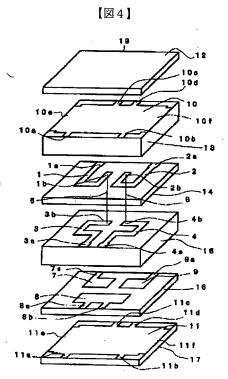
△: Alz09 •: 長石扶



20.000

Cu-Ka

△: AQ203



(13)

特開2000-272960

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ H 0 3 H 7/075

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 3 H 7/075

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.